



# Atmlel-ICE

# 使用者の手引き

#### Atmel-ICEデバッカ



Atmel-ICEはチップ。上ディックi能力を持つARM® Cortex®-Mに基づくAtmel® SAMとAtmel AVR® マイクロ コントローラのプログラミンクiとディックi用の強力な開発ツールです。

- ・ JTAGとaWireの両インターフェースで全てのAtmel 32ビットAVRマイクロ コントローラのプログラミング とチップ 上デ・バッグ
- ・JTAGと2線PDIの両インターフェースで全てのAtmel AVR XMEGA®系デバイスのプログラミングとチップ 上デバッグ
- ・JTAGとデバッグWIREのどちらかのインターフェースでOCD支援を持つ全てのAtmel 8ビットAVRマイクロコントローラの(JTAGとSPIの)プログラミングとデバッグ
- ・SWDとJTAGの両インターフェースでARM Cortex-Mに基づく全てのAtmel SAMマイクロコントローラのフプログラミンク「とディ、ック」
- ・TPIインターフェース用支援を持つ全てのAtmel 8ビット tinyAVR®マイクロコントローラのプロクブラミング(TPI)

デバイスの完全な一覧とこの公開ファームウェアによって支援されるインターフェースについてはAtmel Studio使用者に手引きで支援デバイス一覧を調てください。

本書は一般の方々の便宜のため有志により作成されたもので、Atmel社とは無関係であることを御承知ください。しおりの[はじめに]での内容にご注意ください。

# 目次

Atmel-I0	CEデバッカ 1 2
1. 序説	<b>!</b>
1.1.	- Atmel-ICEの紹介 ······3
1.2. A	Atmel-ICEの特徴 ····································
	パステム要件 ・・・・・・・・・・・ 3
	el-ICEでの開始に際して・・・・・・・3
2.1.	完全キット内容・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2.2.	<b>基本キット内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b> 4
2.2. F	E 本 イ
2.4.	予備部品キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
2.5.	アッ/概要・・・・・・・・・5
2.6. A	Atmel-ICEの組み立て・・・・・・・・・・・・・・・・・5
2.0. F	Atmel-ICEを開ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
	Atmel-ICEの給電 ······6
2.0.	ach コンピュータへの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.8. /	スト コンピューヌへの子安祝 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.10.	1. Windows
2.10.	el-ICEの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
	el-ICEの接続・・・・・ィ 既要:AVRとSAM目的対象デバイスへの接続・・・・7
3.1.	以安:AVRCSAM日的対象Tハ1人への接続・・・/
3.2.	TAG目的対象への接続 · · · · · · · · 7 Wire目的対象への接続 · · · · · 8
3.3. a	Wire自的対象への接続 ・・・・・・・・・ 8 PDI目的対象への接続 ・・・・・・ 8
3.4. F	
3.5.	FininがWIRE目的対象への接続 ······ 9
3.6.	SPI目的対象への接続9TPI目的対象への接続10
3.7.	PI目的対象への接続 ・・・・・・・・・・・・ 10 SWD目的対象への接続 ・・・・・・・・・ 10
3.8.	SWD日的対象への接続・・・・・・・・・・・・10
	・上 デ・ハ ック ・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
4.1.	-ップ・上デ・バック (OCD)の序説 ······11
	<b>勿理インターフェース・・・・・・・・・・・・・・・・・</b> 11 . JTAG・・・・・・・・・・・11
4.2.1	
4.2.2 4.2.3	and the second s
4.2.3 191	. ¬ř·\n'y•/*WIRE · · · · · · · · 13
	SPI
4.2.6	. TPI
4.2.7	. TPI
4.3. A	Atmel OCD実装 ·················· 14
4.3.1	. Atmel AVR UC3 OCD (JTAGŁaWire) · · · · · 14
4.3.2	. Atmel AVR XMEGA OCD (JTAGとPDI物性) ・・・ 14
4.3.3	Atmel megaAVR OCD (JTAG)
4.3.4	. Atmel megaAVR/tinyAVR OCD (デバッグWIRE)・・ 15
4.3.5	. ARM CoreSight構成部
5. <b>/</b> \_\	<b>ウェア記明 ・・・・・・・</b> 15
5.1. L	<b>.ED</b> · · · · · · · · 15
5.2.	<b>5面·······</b> 15
	<b>底覆い・・・・・・</b> 15
5.4.	<b>基本構造説明・・・・・・・・・・・・・・</b> 15
5.4.1	. Atmel-ICE主基板 ····································
5.4.2	. Atmel-ICE目的対象コネクタ ····································
5.4.3	. Atmel-ICE目的対象コネクタ部品番号 ············ 16
0. 77h	ウェア統合 ・・・・・・・・・・・・ 16 Atmel Studio・・・・・・・・・・ 16
	Atmel Studio ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 . Atmel Studioでのソフトウェア統合 ・・・・・・・・・16
ნ.I.I გ 1 ე	. Aunel Studio Cのファバルが高 ・・・・・・・・・・ 16 - プログラング任音選坦 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
0.1.Z 6 1 3	. プログラミング任意選択 ・・・・・・・・・・ 16 : デバッグ任意選択 ・・・・・・・・・・・ 17

7. コマント・行ユーティリティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 17
8. 高度なデバック 技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
8.1. Atmel AVR UC3目的対象 ·······	
8.1.1. EVTI/EVTOの使い方 ·······	
8.2. デバック WIRE目的対象 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
8.2.1. ソフトウェア中断点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
9. 特別な考慮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
9.1. Atmel AVR XMEGA OCD ······	
9.2. Atmel megaAVR OCDとデバック WIRE OCD	
9.2.1. Atmel megaAVR OCD (JTAG)	
9.2.2. デバッグWIRE OCD ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
9.3. Atmel AVR UC3 OCD · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · 20
9.4. SAM / CoreSight OCD · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · 21
10. ファームウェア格上げ更新 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 21
11. 公開履歴と既知の問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
11.1. 新規情報 ••••••	
11.2. ファームウェア公開履歴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
11.2.1. Atmel Studio 6.2	
11.2.2. Atmel Studio 6.2 β · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
11.3. Atmel-ICEに関する既知の問題 ······	· · · · 21
11.3.1. Atmel AVR XMEGA OCD特有問題 ·····	
11.3.2. Atmel megaAVR/tinyAVR OCD特有問題	
11.4. 支援デバイス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
12. 製品適法性 ************************************	
12.1. RoHSŁWEEE ·····	
12.2. CEŁFCC ······	
13. 資料改訂 ************************************	••• 22

# 1. 特徴

#### 1.1. Atmel-ICEの紹介

Atmel-ICEはチップ上ディックが能力を持つARM Cortex-Mに基づくAtmel SAMとAtmel AVRマイクロコントローラのプログラミングとディックが用の強力な開発ツールです。

それは以下を支援します。

- JTAGとaWireの両インターフェースで全てのAtmel AVR UC3マイクロコントローラのプログラミングとチップ。上デバッグ
- JTAGと2線PDIの両インターフェースで全てのAVR XMEGA系デバイスのプログラミングとチップ上デバッグ
- JTAGとデ、バック、WIREの両インターフェースでOCD支援を持つ全ての8ビットAVRマイクロコントローラのプログラミング(JTAGとSPI)とデ、バック
- JTAGとSWDの両インターフェースでARM Cortex-Mに基づく全てのAtmel SAMマイクロコントローラのプログラミングとデバッグ
- このインターフェースを支援する全てのAtmel 8ビットtinyAVRマイクロコントローラのプログラミング(TPI)

#### 1.2. Atmel-ICEの特徴

- Atmel Studioに完全適合
- 全てのAtmel AVR UC3 32ビット マイクロ コントローラのプログラミングとディバッグを支援
- ・全ての8ビット AVR XMEGAデバイスのプログラミングとデバッグを支援
- ・OCDを持つ全てのAtmel 8ビット megaAVR®とtinyAVRデバイスのプログラミングとデバッグを支援
- ARM Cortex-Mに基づく全てのSAMマイクロコントローラのプログラミングとデブックを支援
- 1.62~5.5Vの目的対象動作電圧範囲
- ・ デ、バック、WIRE使用時に目的対象のVTrefから3ma未満、他の全てのインターフェースに対して1mA未満の引き出し
- 32kHz~7.5MHzのJTAGクロック周波数を支援
- 32kHz~7.5MHzのPDIクロック周波数を支援
- 4kビット/s~0.5Mビット/sのデバッグWIREボーレートを支援
- 7.5kt'ット/s~7Mt'ット/sのaWireホーレートを支援
- 8kHz~5MHzのSPIクロック周波数を支援
- 32kHz~2MHzのSWDクロック周波数を支援
- USB高速(High-spped)ホスト インターフェース
- ・最大3MB/sでのITM連続追跡捕獲
- AVRとCortexの両方のピン配列を持つ10ピン50mil JTAGコネクタを支援。標準探針ケーブルは10ピン50milだけでなく、AVRの6ピンISP/P DI/TPI 100milへyダも支援します。6ピン50mil、10ピン100mil、20ピン100milへyダを支援するアダプタが利用可能です。多数のキット任意選択が各種アダプタと配線で利用可能です。

#### 1.3. システム要件

Atmel-ICE本体はコンピュータに前置ディック、環境のAtmel Studio 6.2版またはそれ以降がインストールされることが必要です。 Atmel-ICEは提供されたUSBケーアルまたは保証されたUSBマイクロケーアルを使用してホストコンピュータに接続されるべきです。

# 2. Atmel-ICEでの開始に際して

#### 2.1. 完全 キット内容

Atmel-ICE完全キットはこれらの品目を含みます。

- Atmel-ICE本体
- USBケーブル (1.8m、高速(High-speed)、マイクローB)
- 50mil AVR、100mil AVR/SAM、100mil 20ピンSAMのアダブタを含むアダブタ基
   板
- 10ピン50milコネクタと6ピン100milコネクタを持つIDCフラット ケーブル
- 10×100milソケット付き50mil 10ピン ミニ バラ線ケーブル





# 2.2. 基本キット内容

Atmel-ICE基本キットはこれらの品目を含みます。

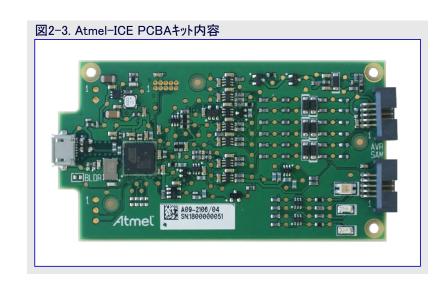
- Atmel-ICE本体
- USBケーブル (1.8m、高速(High-speed)、マイクローB)
- ・ 10ピン50milコネクタと6ピン100milコネクタを持つIDCフラットケーブル



#### 2.3. PCBAキット内容

Atmel-ICE PCBAキットは以下の品目を含みます。

プラスティック筐体なしのAtmel-ICE本体



# 2.4. 予備部品キット

以下の予備部品キットが入手可能です。

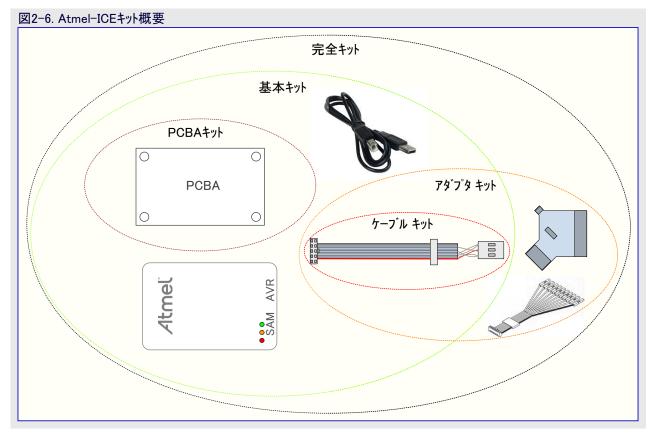
- アダプタキット
- ケーブル キット





#### 2.5. キット概要

Atmel-ICEキット任意選択はここの図表で示されます。



#### 2.6. Atmel-ICEの組み立て

Atmel-ICE本体は付随されるケーブルなしで出荷されます。完全キット内で次のような2つのケーブル任意選択が提供されます。

- 6ピンISPと10ピン コネクタ付きの50mil 10ピンIDCフラット ケーブル
- 10×100milソケット付き50mil 10ピン ミニ ハラ線ケーブル

殆どの目的に関し、自然にそれの10ピンまたは6ピンのどちらかのコネクタに接続するか、またはアダプタ基板経由で接続するのに50mil 10ピンIDCフラット ケーブルを使用することができます。3つのアダプタが1つの小さなPCBAで提供されます。以下のアダプタが含まれます。

- 100mil 10ピン JTAG/SWDアダフッタ
- 100mil 20ピン SAM JTAG/SWDアダプタ
- 50mil 6ピン SPI/デバック WIRE/PDI/aWireアダプタ

注: 50mil JTAGアダプタが提供されないことに注意してください。これは50mil JTAGヘッダに直接的に接続するのに50mil 10ピンIDCケーブルを使用することができるためです。50mil 10ピン コネクタに使用される部品の部品番号については「Atmel-ICE目的対象コネクタ部品番号」をご覧ください。

10ピンIDCケーブルの部品として6ピンISP/PDIヘッダが含まれます。

Atmel-ICEをそれの既定形態設定に組み立てるには、右で示されるように本体に10ピンの50mil IDCケーブルを接続してください。ケーブルの赤い線(1番ピン)が筐体の青い帯の三角目印と整列するよう、ケーブルの向きに注意してください。ケーブルは本体から上側へ接続されるべきです。目的対象のAVRまたはSAMのピン配列に従ってポートへの接続を確実にしてください。









# 図2-10. Atmel-ICE AVR探針接続



# 2.7. Atmel-ICEを開ける

注: 通常操作に関して、Atmel-ICE本体が開かれてはなりません。本体を開けることはあなた自身の責任に於いて行われます。静電防止予防策が取られるべきです。

Atmel-ICEの筐体は、組み立て中に共に嵌められる上覆い、底覆い、それと青い帯の分離した3つのプラスティック部品から成ります。本体を開けるには単に大きなマイナス(-)ドライバを青い帯の隙間に挿入し、或る程度内側へ圧力を印加して、優しく捻ってください。他の嵌め穴でこれを繰り返し、上覆いを取り上げてください。



本体を再び閉じるには、単に上覆いと底覆いを正しく整列し、共に固く押してください。

#### 2.8. Atmel-ICEの給電

Atmel-ICEはUSBバス電圧によって給電されます。それは動作するのに100mA未満が必要で、故にUSBハブを通して給電することができます。電力LEDは本体が接続された時に点灯します。活動するプログラミングまたはデバッグの作業で接続されない時は、コンピュータの電池を保護するために本体が低電力消費へ移行します。Atmel-ICEは電力断にすることができず、未使用時に接続を外されるべきです。

#### 2.9. ホスト コンピュータへの接続

Atmel-ICEは主に標準HIDインターフェースを使用して通信し、ホストコンピュータで特別なドライバを必要としません。Atmel-ICEの高度なデータ中継器機能を使用するため、ホストコンピュータでUSBドライバのインストールを確実にしてください。これはAtmelによって無料で提供される前置ソフトウェアをインストールする時に自動的に行われます。更なる情報や最終版の前置ソフトウェアのダウンロードについてはwww.atmel.comをご覧ください。

Atmel-ICEは提供されたUSBケーブルまたは適切で保証されたマイクロUSBケーブルを使用してホストコンピュータで利用可能なUSBポートへ接続されなければなりません。Atmel-ICEはUSB 2.0適合制御器を含み、全速(Full-speed)と高速(High-speed)の両動作で動作することができます。最良の結果のために、提供されたケーブルを使用してホストコンピュータのUSB 2.0適合高速ハブへ直接接続してください。

#### 2.10. USBドライバのインストール

#### 2.10.1. Windows

Microsoft® Windows®が走行するコンピュータでAtmel-ICEをインストールすると、Atmel-ICEが最初に接続される時にUSBドライバが読み込まれます。

注: 最初に本体を接続する前に、前置ソフトウェア一括のインストールを確実にしてください。

一旦成功裏にインストールされると、Atmel-ICEはデバイスマネージャで"対人インターフェース装置"として現れます。

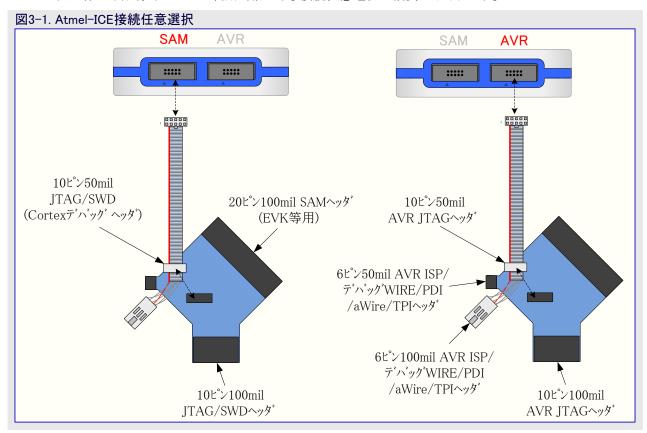


# 3. Atmel-ICEの接続

# 3.1. 概要:AVRとSAM目的対象デバイスへの接続

Atmel-ICE探針はツールの筐体の前面で利用できる50mil 10ピンの2つのJTAGコネクタを持ちます。両コネクタは電気的に直接的に接続されていますが、AVR JTAGへッダとARM Cortexデバッグへッダの2つの異なるピン配列を確認してください。コネクタは目的対象MCU型式ではなく、目的対象基板のピン配列に基づいて選択されるべきです。例えばAVR STK600階層に装着されたSAMデバイスはAVRへッダが使用されるべきです。

各種Atmel-ICEキットで様々な配線やアダプタが利用可能です。接続任意選択の概要が示されます。



#### 3.2. JTAG目的対象への接続

Atmel-ICE探針はツールの筐体の前面で利用できる50mil 10ピンの2つのJTAGコネクタを持ちます。両コネクタは電気的に直接的に接続されていますが、AVR JTAGへッタ・とARM Cortexディック ヘッタ・の2つの異なるピン配列を確認してください。コネクタは目的対象MCU型式ではなく、目的対象基板のピン配列に基づいて選択されるべきです。例えばAVR STK600階層に装着されたSAMディーイスはAVRへッタ が使用されるべきです。

10ピンAVR JTAGコネクタの推奨ピン配列は11頁の「図4-2. AVR JTAGヘッダピン配列」で示されます。

10ピンARM Cortexディック、コネクタの推奨ピン配列は12頁の「図4-3. SAM JTAGへッタ、ピン配列」で示されます。

#### 標準10ピン50milヘッダへの直接接続

このヘッタ・形式を支援する基板へ直接接続するには(いくつかのキットに含まれる)50mil 10ピン フラット ケーブルを使用してください。AVRピン配列で配置されたヘッタ・用のAtmel-ICEのAVRコネクタ ホートとARM Cortexデバック・ヘッタ・に従うヘッタ・用のSAMコネクタ ホートを使用してください。

10ピンの両コネクタのピン配列は以降で示されます。

#### 標準10ピン100milヘッダへの接続

100milヘッタ・に接続するには標準50mil→100milアダブ。タを使用してください。(いくつかのキットに含まれる)アダブタ基板がこの目的に使用することができ、または代わりにAVR目的対象に対してJTAGICE3のアダブタを使用することができます。

注: アダプタの2と10番ピン(AVR GND)が接続されるため、JTAGICE3の100milアダプタはSAMコネクタ ポートで使用することはできません。

#### 独自100milヘッダへの接続

目的対象基板が50milか100milの適合10ピンJTAGヘッダを持たない場合、10個の個別100milソケットへの入出力を与える(いくつかのキットに含まれる)10ピンの"ミニ バラ線"ケーブルを使用して独自ピン配列に割り当てることができます。

#### 20ピン100milヘッダへの接続

20ピン100mil〜ッタ・を持つ目的対象へ接続するには(いくつかのキットに含まれる)アダブタ基板を使用してください。



#### 表3-1. Atmel-ICE JTAGL°ン説明

名前	ポートのเ	ピン番号	=H cp
1 1 1 1 1 1	AVR	SAM	説明
TCK	1	4	検査クロック (Atmel-ICEから目的対象デバイスへのクロック信号)
TMS	5	2	検査種別選択 (Atmel-ICEから目的対象デバイスへの制御信号)
TDI	9	8	検査データ入力 (Atmel-ICEから目的対象デバイスへ送出されるデータ)
TDO	3	6	検査データ出力(目的対象デバイスからAtmel-ICEへ送出されるデータ)
nTRST	8	_	検査リセット(任意、いくつかのAVRデバイスのみ)。JTAG TAP制御器のリセットに使用
nSRST	6	10	リセット(任意)。目的対象デバイスのリセットに使用。或る筋書でのデバッグを必要とし得る、目的対象デバイスをリセット状態で保持することをAtmel-ICEに許すために、このピンの接続が推奨されます。
VTG	4	1	目的対象基準電圧。Atmel-ICEは正しくレヘール変換器を給電するために、このピンで目的対象電圧を採取します。Atmel-ICEはこのピンからデバックWIRE動作で3mA未満、他の動作で1mA未満を引き出します。
GND	2,10	3,5,9	接地。Atmel-ICEと目的対象デバイスが同じ接地基準を共用するのを保証するために全てが接続されなければなりません。

#### 3.3. aWire目的対象への接続

aWireインターフェースはVCCとGNDに加えて1つのデータ線だけが必要です。例えデバッガがデータ線としてJTAG TDOを使用しても、目的対象でこの線はnRESET線です。

6ピンaWireコネクタ用の推奨ピン配列は13頁の「図4-5. aWireヘッダピン配列」で示されます。

#### 6ピン100mil aWireヘッダへの接続

標準100mil aWireヘッダへ接続するには(いくつかのキットに含まれる)フラット ケーブル上の6ピン100mil引き出しを使用してください。

#### 6ピン50mil aWireヘッダへの接続

標準50mil aWireへッダへ接続するには(いくつかのキットに含まれる)アダプタ基板を使用してください。

#### 独自100milヘッダへの接続

Atmel-ICE AVRコネクタ ポートと目的対象基板を接続するには10ピンのミニ ハラ線ケーブルが使用されるべきです。 右表で記述されるように3つの接続が必要とされます。

表3-2. Atmel-ICEのaWireL°ン割り当て

Atmel-ICE AVRホートピン	目的対象ピン	ミニ バラ線ピン	aWireピン
1 (TCK)		1	
2 (GND)	GND	2	6
3 (TDO)	DATA	3	1
4 (VTG)	VTG	4	2
5 (TMS)		5	
6 (nSRST)		6	
7 (未接続)		7	
8 (nTRST)		8	
9 (TDI)		9	
10 (GND)		0	

#### 3.4. PDI目的対象への接続

6ピンPDIコネクタ用の推奨ピン配列は13頁の「図4-6. PDIヘッダピン配列」で示されます。

# 6ピン100mil PDIヘッダへの接続

標準100mil PDIへッダへ接続するには(いくつかのキットに含まれる)フラット ケーブル上の6ピン100mil引き出しを使用してください。

#### 6ピン50mil PDIヘッダへの接続

標準50mil PDIヘッダーな接続するには(いくつかのキットに含まれる)アダプタ基板を使用してください。

#### 独自100milヘッダへの接続

Atmel-ICE AVRコネクタ ポートと目的対象基板を接続するには10ピンのミニ バラ線ケーブルが使用されるべきです。 次表で記述されるように 4つの接続が必要とされます。

注: PDI\_DATAが9番ピンに接続されるJTAGICE mk Ⅱ のJTAG探針とは違いがあります。Atmel-ICEはJTAGICE3、AVR ONE!、AVR Dragon製品によって使用されるピン配列と互換性があります。



表3-3. ATmel-ICEのPDIピン割り当て					
Atmel-ICE AVRホートピン	目的対象ピン	ミニ バラ線ピン	STK600 PDIピン		
1 (TCK)		1			
2 (GND)	GND	2	6		
3 (TDO)	PDI_DATA	3	1		
4 (VTG)	VTG	4	2		
5 (TMS)		5			
6 (nSRST)	PDI_CLK	6	5		
7 (未接続)		7			
8 (nTRST)		8			
9 (TDI)		9			
10 (GND)		0			

#### **3.5**. デバッグWIRE目的対象への接続

6ピン デバッグWIRE(SPI)コネクタ用の推奨ピン配列は13頁の「図4-7. デバッグWIRE(SPI)ヘッダピン配列」で示されます。

#### 6ピン100mil SPIヘッダへの接続

標準100mil SPIへッターへ接続するには(いくつかのキットに含まれる)フラット ケーブル上の6ピン100mil引き出しを使用してください。

#### 6ピン50mil SPIヘッダへの接続

標準50mil SPIへッダへ接続するには(いくつかのキットに含まれる)アダプタ基板を使用してください。

#### 独自100milヘッダへの接続

Atmel-ICE AVRコネクタ ポートと目的対象基板を接続するには10ピンのミニ バラ線ケーブルが使用されるべきです。下表で記述されるように3つの接続が必要とされます。

例え正しく動作するためにデバッグWIREインターフェースがVCC、GNDと1つの単線(RESET)だけが必要でも、SPIプログラミングを使用してデバッグWIREインターフェースを許可/禁止することができるように完全なSPIコネクタへの入出力を持つことが推奨されます。

DWENtュースが許可されると、OCD単位部がRESETt°ン上の制御を持つために、内部的にSPIインターフェースが無効にされます。デバック WIRE OCDは(Atmel Studioのプロハプィタイアログ内のデバック タブ上の釦を使用して)一時的にそれ自身を禁止する能力があり、故に RESET線の制御を解放します。(SPIENtュースだけがプログラム(0)されるなら、)その後にSPIインターフェースを使用してDWENtュースを非プログラム(1)にすることを許すSPIインターフェースが再び利用可能です。DWENtュースが非プログラム(1)にされる前に電源がOFF/ONされた場合、デバックWIRE単位部が再びRESETt°ンの制御を取ります。

注: 単純にAtmel StudioにDWENヒューズの設定と解除を扱わせることを強く勧告します。

目的対象Atmel AVRの施錠ビットがプログラム(0)される場合、デバッグWIREインターフェースを使うのは不可能です。常にDWENヒューズをプログラム(0)する前に施錠ビットが解除(1)されていることを確実にして、DWENヒューズがプログラム(0)されている間に施錠ビットを決して設定(0)しないでください。デバッグWIRE許可(DWEN)ヒューズと施錠ビットの両方が設定(0)される場合、チップ消去を行うのに高電圧プログラミングを使用することができ、そのようにして施錠ビットを解除(1)してください。施錠ビットが解除(1)されると、デバッグWIREインターフェースが再び許可されます。DWENヒューズが非プログラム(1)の時のSPIインターフェースはヒューズ読み出し、識票読み出し、チップ消去実行の能力だけです。

表3-4. Atmel-ICEのデハックWIRELン割り当て				
目的対象ピン	ミニ ハ゛ラ線ヒ゜ン			
	1			
GND	2			
	3			
VTG	4			
	5			
RESET	6			
	7			
	8			
	9			
	0			
	目的対象ピン GND VTG			

#### 3.6. SPI目的対象への接続

6ピンSPIコネクタ用の推奨ピン配列は14頁の「**図4-8. SPI^ッダピン配列**」で示されます。

#### 6ピン100mil SPIヘッダへの接続

標準100mil SPIへッダへ接続するには(いくつかのキットに含まれる)フラット ケーブル上の6ピン100mil引き出しを使用してください。

#### 6ピン50mil SPIヘッダへの接続

標準50mil SPIへッダー接続するには(いくつかのキットに含まれる)アダプタ基板を使用してください。

#### 独自100milヘッダへの接続

Atmel-ICE AVRコネクタ ポートと目的対象基板を接続するには10ピンのミニ バラ線ケーブルが使用されるべきです。 次表で記述されるように 6つの接続が必要とされます。



注: デバック WIRE許可(DWEN)ヒュースがプログラム(0)されている時に、例えSPIENヒュース・もプログラム(0)されていても、SPIインターフェースは事実上禁止されます。SPIインターフェースを再許可するには、デバック WIREでのデバッグ 作業中に 'disable debugWIRE' 命令が発行されなければなりません。この方法でのデバッグ WIRE禁止はSPIENヒュースが既にプログラム(0)されていることが必要です。Atmel Studioがデバック WIRE 禁止を失敗する場合、多分SPIENヒュースがプログラム(0)にされていないでしょう。その場合、SPIENヒュース・をプログラム(0)するのに高電圧プログラミング・インターフェースを使うことが必要です。

Atmel-ICE AVRホートピン	目的対象ピン	ミニ バラ線ピン	SPIピン
1 (TCK)	SCK	1	3
2 (GND)	GND	2	6
3 (TDO)	MISO	3	1
4 (VTG)	VTG	4	2
5 (TMS)		5	
6 (nSRST)	/RESET	6	5
7 (未接続)		7	
8 (nTRST)		8	
9 (TDI)	MOSI	9	4
10 (GND)		0	

# 3.7. TPI目的対象への接続

#### 6ピン100mil TPIヘッダへの接続

標準100mil TPIヘッダへ接続するには(いくつかのキットに含まれる)フラット ケーブル上の6ピン100mil引き出しを使用してください。

#### 6ピン50mil TPIヘッダへの接続

標準50mil TPIヘッダー接続するには(いくつかのキットに含まれる)アダプタ基板を使用してください。

#### 独自100milヘッダへの接続

Atmel-ICE AVRコネクタ ポートと目的対象基板を接続するには10ピンのミュ ハラ線ケーブルが使用されるべきです。 右表で記述されるように5つの接続が必要とされます。

表3-6. Atmel-ICEのTPIヒン割り当て					
Atmel-ICE AVRホートピン	目的対象ピン	ミニ バラ線ピン	TPIピン		
1 (TCK)	CLOCK	1	3		
2 (GND)	GND	2	6		
3 (TDO)	DATA	3	1		
4 (VTG)	VTG	4	2		
5 (TMS)		5			
6 (nSRST)	/RESET	6	5		
7 (未接続)		7			
8 (nTRST)		8			
9 (TDI)		9			
10 (GND)		0			

#### 3.8. SWD目的対象への接続

ARM SWDインターフェースはTCKとTMSのピンを利用するJTAGインターフェースの一部分で、SWDデバイスに接続する時に技術的に10ピン JTAGコネクタを使用できることを意味します。けれどもARM JTAGとAVR JTAGのコネクタはピン互換ではなく、故にこれは使用する目的対象基板の配置に依存します。STK600使用またはAVR JTAGピン配列利用時、Atmel-ICEのAVRコネクタ ポートが使用Sれなければなりません。ARM JTAGピン配列を利用する基板への接続時、Atmel-ICEのSAMコネクタ ポートが使用されなければなりません。

10ピンCortexデ`n`ッグコネクタ用の推奨ピン配列は14頁の「図4-10. ARM SWD/JTAG^ッダピン配列」で示されます。

#### 10ピン50mil Cortexヘッダへの接続

標準50mil Cortexへッターへ接続するには(いくつかのキットに含まれる)フラット ケーブルを使用してください。

#### 10ピン100mil Cortexピン配列ヘッダへの接続

100mil Cortext ン配列へッタ、へ接続するには(いくつかのキットに含まれる)アダブタ基板を使用してください。

#### 20ピン100mil SAMヘッダへの接続

20ビン100mil SAMヘッダへ接続するには(いくつかのキットに含まれる)アダプタ基板を使用してください。

#### 独自100milヘッダへの接続

Atmel-ICE AVRまたはSAMコネクタ ポートと目的対象基板を接続するには10ピンのミニ バラ線ケーブルが使用されるべきです。 下表で記述されるように6つの接続が必要とされます。

#### 表3-7. Atmel-ICE SWDL°ン割り当て

名前	ポートのピン番号		説明
10 削	AVR	SAM	武功
SWDCLK	1	4	直列線デバッグ(SWD:Serial Wire Debug)クロック
SWDIO	5	2	直列線デバッグ データ入出力
SWO	3	6	直列線デバッグ出力(任意-全てのデバイスで実装されるとは限りません。)
nSRST	6	10	リセット
VTG	4	1	目的対象電圧基準
GND	2,10	3,5	接地



# 4. チップ 上デバッグ

# 4.1. チップ 上デバッグ (OCD)の序説

伝統的なエミュレータは目的対象デバイスの正確な動きを真似ようとする道具です。より近いこの動きは実際のデバイスの動きで、より良い模倣です。

Atmel-ICEは伝統的なエミュレータではありません。代わりに、Atmel-ICEはデバイスの実行を監視して制御するための機構を提供する目的対象デバイス内の内部チップ・上デバッグ・システム(OCD:On Chip Debug system)とインターフェースします。この方法ではデバッグをされつつある応用がエミュレートされませんが、現実の目的対象デバイス上で実際に実行されます。

OCDシステムとで、応用は伝統的なエミュレータでは技術的に実現可能ではない何か、即ち目的対象システムで正確な電気的及びタイミングの特性を保って静かに実行することができます。

#### 走行動作

走行動作時、コート・の実行はAtmel-ICEと完全に独立です。Atmel-ICEは中断条件が発生したかを知るために目的対象デバイスを継続的に監視します。これが発生すると、OCDシステムはデバック・インターフェースを通してデバイスに質問し、使用者にデバイスの内部状況を見ることを許します。

#### 停止動作

中断点(プレークポイント)到達時、プログラム実行は停止されますが、全ての入出力は中断点が起きなかったように走行を継続します。例えば中断点発生時に丁度USART送信が初期化(/設定)されたと仮定します。この場合は例えコアが停止動作であっても、USARTは送信を完了する全速で走行を継続します。

#### ハードウェア中断点

目的対象OCD部はハート・ウェアで実装された多数のプログラムカウンタ比較器を含みます。プログラムカウンタが比較器レジスタの1つに格納された値と一致すると、OCDは停止動作へ移行します。ハート・ウェア中断点はOCD部で専用のハート・ウェアを必要とするため、利用可能な中断点数は目的対象AVRに実装されるOCD部の大きさに依存します。通常、デバッカがによって内部使用のために1つのこのようなハート・ウェア比較器が"予約"されます。様々なOCD部で利用可能なハート・ウェア中断点のより多くの情報については「Atmel OCD実装」項をご覧ください。

#### ソフトウェア中断点

ソフトウェア中断点は目的対象デバイス上のプログラム メモリに配置されたBREAK命令です。この命令が読み込まれると、プログラム実行が中断され、OCDは停止動作へ移行します。実行を継続するには、OCDから"start"命令を与えなければなりません。全てのAVRがBREAK命令を支援するOCD部を持っている訳ではありません。様々なOCD部で利用可能なソフトウェア中断点のより多くの情報については「Atmel OCD実装」項をご覧ください。

OCDシステム使用時の考慮と制限の更なる情報については18頁の「特別な考慮」をご覧ください。

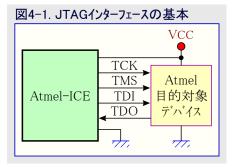
#### 4.2. 物理インターフェース

Atmel-ICEはこれ以降の項で記述されるように多数のハートウェア インターフェースを支援します。

#### 4.2.1. JTAG

JTAGインターフェースはIEEE 1149.1規格に適合する4線検査入出力ポート(TAP:Test Access Port)制御器から成ります。IEEE規格は回路基板の接続性(境界走査)を効率的に検査する工業標準的な方法を提供するために開発されました。AtmelのAVRとSAMのデバイスは完全なプログラミングとチップ・上デバッグの支援を含むように拡張されたこの機能を持ちます。

JTAGインターフェースを持つAtmel AVRを含む応用PCB設計時、「図4-2. AVR JTAGヘッダピン配列」で示されるようなピン配列を使用することが推奨されます。Atmel-ICEはこのピン配列の100milと50milの両変種に接続することができます。







#### 表4-1. AVR JTAGL°ン説明

名前	ピン番号	説明
TCK	1	検査クロック(Atmel-ICEから目的対象デバイスへのクロック信号)
TMS	5	検査種別選択 (Atmel-ICEから目的対象デバイスへの制御信号)
TDI	9	検査データ入力 (Atmel-ICEから目的対象デバイスへ送出されるデータ)
TDO	3	検査データ出力(目的対象デバイスからAtmel-ICEへ送出されるデータ)
nTRST	8	検査リセット(任意、レ くつかのAVRデバイスのみ)。JTAG TAP制御器のリセットに使用
nSRST	6	リセット(任意)。目的対象デバイスのリセットに使用。或る筋書でのデバッグを必要とし得る、目的対象デバイスをリセット状態で保持することをAtmel-ICEに許すために、このピンの接続が推奨されます。
VTG	4	目的対象基準電圧。Atmel-ICEは正しくレヘール変換器を給電するために、このピンで目的対象デバイス電圧を採取します。Atmel-ICEはこのピンからデバックWIRE動作で3mA未満、他の動作で1mA未満を引き出します。
GND	2,10	接地。Atmel-ICEと目的対象デバイスが同じ接地基準を共用するのを保証するために両方が接続されなければなりません。

助言: 4番ピンとGND間に雑音分離(デカップ)コンデンサを含むことを覚えて置いてください。

JTAGインターフェースを持つAtmel SAMを含む応用PCB設計時、「図4-3. SAM JTAGヘッダピン配 列」で示されるようなピン配列を使用することが推奨されます。Atmel-ICEはこのピン配列の100mil と50milの両変種に接続することができます。

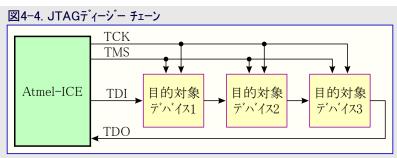


#### 表4-2. SAM JTAGL°ン説明

名前	ピン番号	説明
TCK	4	検査クロック(Atmel-ICEから目的対象デバイスへのクロック信号)
TMS	3	検査種別選択 (Atmel-ICEから目的対象デバイスへの制御信号)
TDI	8	検査データ入力 (Atmel-ICEから目的対象デバイスへ送出されるデータ)
TDO	6	検査データ出力(目的対象デバイスからAtmel-ICEへ送出されるデータ)
nRESET	10	リセット(任意)。目的対象デバイスのリセットに使用。或る筋書でのデバッグを必要とし得る、目的対象デバイスをリセット状態で保持することをAtmel-ICEに許すために、このピンの接続が推奨されます。
VTG	1	目的対象電圧基準。Atmel-ICEは正しくレヘール変換器を給電するために、このピンで目的対象デバイス電圧を採取します。Atmel-ICEはこのピンからデバックWIRE動作で3mA未満、他の動作で1mA未満を引き出します。
GND	3,5,9	接地。Atmel-ICEと目的対象デバイスが同じ接地基準を共用するのを保証するために全てが接続されなければなりません。
KEY	7	内部的にAVRコネクタのTRSTピンに接続。無接続としてが推奨されます。

助言: 1番ピンとGND間に雑音分離(デカップ)コンデンサを含むことを覚えて置いてください。

JTAGインターフェースは多数のデバイスに対してディージー チェーン形態設定内で単一インターフェースへ接続することを許します。目的対象デバ イスは全てが同じ供給電圧によって給電され、共通接地節を共用しなければならず、「図4-4. JTAGディージー チェーン」で示されるように 接続されなければなりません。



ディーシーチェーンでデバイス接続時、以下の点が考慮されなければなりません。

- ・全てのデバイスはAtmel-ICE探針のGNDに接続された共通接地(GND)を共用しなければなりません。
- ・全てのデバイスは同じ目的対象電圧で動作しなければなりません。Atmel-ICEのVTGはこの電圧に接続されなければなりません。
- ・ TMSとTCKは並列で接続されます。 TDIとTDOは直列連鎖で接続されます。
- ・チェーン内のディーイスの何れかがJTAGポートを禁止する場合、Atmel-ICE探針のnSRSTはディーイスのRESETに接続されなければなりません。
- ・"Devices before"はTDI信号が目的対象デバイスに到達する前にディージーチェーン内を通って通過しなければならないJTAGデバイス数を参照します。同様に"Devices after"は信号がAtmel-ICEのTDOピンに到達する前に目的対象デバイスの後を通って通過しなければならないデバイス数です。
- ・"Instruction bits before"と"Instruction bits after"はディーシー チェーン内で目的対象デバイスの前後に接続される全てのJTAGデバイス の命令レジスタ(IR)長の総合計を参照します。
- ・総IR長(Instruction bits before+Atmel AVR IR長+Instruction bits after)は最大256ピットに制限されます。チェーン内のデバイス数は前が15、後ろが15に制限されます。

助言: ディーシー チェーン例: TDI ⇒ ATmega1280 ⇒ ATxmega128A1 ⇒ ATUC3A0512 ⇒ TDO

Atmel AVR XMEGAデバイスに接続するためのディーシーチェーン設定は次の通りです。

Devices before : 1Devices after : 1

Instruction bits before : 4 (8ピット AVRデパイスは4ピットのIRを持ちます。)
 Instruction bits after : 5 (32ピット AVRデパイスは5ピットのIRを持ちます。)

#### 4.2.2. aWire

aWireインターフェースはプログラミングをデ、バック、の機能を許すためにAVRデ、バイスのRESET線を利用します。Atmel-ICEによって、ピンの既定RESET機能を禁止する特別な許可手順が送出されます。

aWireインターフェースを持つAtmel AVRを含む応用PCBの設計時、「**図4-5**. aWireヘッダ・ピン 配列」で示されるようなピン配列を使用することが推奨されます。Atmel-ICEはこのピン 配列を支援する100milと50milの両アダプタと共に出荷します。

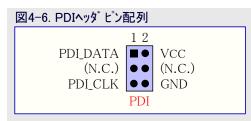
助言: aWireが半二重インターフェースなので、方向変更時に開始ビット検出の失敗を避けるため、RESET線上に約47kΩのプルアップ抵抗が推奨されます。

aWireインターフェースはプログラミングとディックでの両方のインターフェースとして使用することができ、10ピンJTAGインターフェースを通して利用可能なOCDシステムの全機能はaWireを通してアクセスすることもできます。

# 図4-5. aWireへッタ゛ヒン配列 (RESET\_N)DATA (N.C.) (N.C.) (N.C.) GND aWire

# 4.2.3. PDI物性

プログラミング・/ディッグ・用インターフェース(PDI:Program and Debug Interface)はディバイスの外部プログラミング・とチップ・上ディッグ・用のAtmel専有インターフェースです。PDI物性は目的対象ディバイスとの双方向半二重同期通信を提供する2ピン インターフェースです。



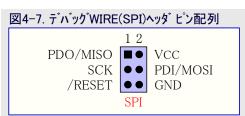
#### 4.2.4. デバッグWIRE

デバック、WIREインターフェースは小ピン数デバイスで使用するためにAtmelによって開発されました。4ピンを使用するJTAGインターフェースとは異なり、デバック、WIREはデバック、ツールと共に双方向半二重非同期通信用に単一(RESET)ピンだけを利用します。

デブック WIREインターフェースを持つAtmel AVRを含む応用PCBの設計時、「**図4-7**. **デブック WIRE(SPI)ヘッタ ヒン配列**」で示されるピン配列が使用されるべきです。

注: デ`ハ`ック`WIREインターフェースはプログラミンク` インターフェースとして使用することができません。これは目的対象をプログラミンク`するために、(「図4-8. SPIへッダ` ピン配列」で示されるような)SPIインターフェースも利用可能でなければならないことを意味します。

デバック・WIRE許可(DWEN)ヒュース・がプログラム(0)され、施錠ビットが非プログラム(1)の時に、目的対象内のデバック・WIREシステムが活性(有効)にされます。RESETピンはプルアップ・許可のワイヤート、AND(オープント・レイン)双方向入出力ピンとして形態設定され、目的対象とデバッカ・間の通信中継器になります。





#### 4.2.5. SPI

実装書き込み(ISP:In-System Programming)はフラッシュ メモリとEEPROM内にコートを書き 込むのに目的対象のAtmel AVRの内部SPI(Serial Peripheral Interface)を使用します。 これはデバッケ インターフェースではありません。SPIインターフェースを持つAVRを含む応用 PCBの設計時、「図4-8. SPIヘッタ ヒン配列」で示されるピン配列が使用されるべきです。



#### 4.2.6. TPI

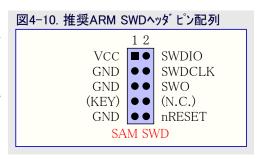
TPIはいくつかのAVR ATtinyデバイス用のプログラミング専用インターフェースです。これはデバッグ インターフェースではなく、これらのデバイスはOCD能力を持ちません。TPIインターフェースを持つAVRを含む応用PCBの設計時、「図4-9. TPIヘッダ ヒン配列」で示されるピン配列が使用されるべきです。



#### 4.2.7. SWD

ARM SWDインターフェースはJTAGインターフェースの一部分で、TCKとTMSのピンを利用します。けれどもARM JTAGとAVR JTAGのコネクタはピン互換ではなく、故にSWDまたはJTAGのインターフェースを持つSAMデバイスを使用する応用PCBを設計する時に、「図4-10. 推奨ARM SWDヘッダ・ピン配列」で示されるARMピン配列の使用が推奨されます。Atmel-ICEのASMコネクタポートはこのピン配列に直接接続することができます。

Atmel-ICEはUART形式ITM追跡をホストコンピュータへ流す能力があります。追跡は10ピックッターのTRACE/SWO(JTAGのTDO)ピッンで捕獲されます。データはAtmel-ICEで内部的に緩衝され、HIDインターフェース上でホストコンピュータへ送られます。信頼できる最大データ速度は約3MB/sです。



#### 4.3. Atmel OCD実装

# 4.3.1. Atmel AVR UC3 OCD (JTAG aWire)

Atmel AVR UC3 OCDシステムは高い柔軟性と強力で開かれた32ビット マイクロ コントローラ用のチップ。上デブックブ規格であるNexus 2.0規格 (IEEE-ISTO 5001™-2003)に従って設計されています。これは以下の機能を支援します。

- ・Nexus適合デバッグ解決策
- どのCPU速度も支援するOCD
- ・6つのプログラム カウンタ ハート・ウェア中断点(ブレーク ポイント)
- 2つのデータ中断点
- ・監視点として形態設定できる中断点
- ・範囲での中断を与えるように結合することができるハードウェア中断点
- ・(BREAK命令を使用する)無制限数の使用者プログラム中断点
- ・実時間プログラム カウンタ分岐追跡、データ追跡、処理追跡(Atmel-ICEによって不支援)

このデバック インターフェースに関する特別な考慮については20頁の「Atmel AVR UC3 OCD」をご覧ください

UC3 OCDシステムに関するより多くの情報についてはwww.atmel.com/uc3に置かれているAVR32UC技術参考書を調べてください。

#### 4.3.2. Atmel AVR XMEGA OCD (JTAGとPDI物性)

Atmel AVR XMEGA OCDは他にPDI(Program and Debug Interface)として知られます。(JTAGとPDI物性の)2つの物理インターフェースが デバイス内で同じOCD実装へのアクセスを提供します。これは以下の機能を支援します。

- ・完全なプログラムの流れ制御
- ・1つの専用プログラムアトレス比較器またはシンボリック中断点(予約)
- ・4つのハードウェア比較器
- ・(BREAKを使用する)無制限数の使用者プログラム中断点
- ・システムクロック周波数での制限なし

このデバッグ・インターフェースに関する特別な考慮については18頁の「特別な考慮」をご覧ください

#### 4.3.3. Atmel megaAVR OCD (JTAG)

Atmel megaAVR OCDはJTAG物理インターフェースに基づきます。これは以下の機能を支援します。

- 完全なプログラムの流れ制御
- 4つのプログラム メモリ (ハート・ウェア)中断点 (1つは予約)
- ・データ中断点形式に結合することができるハードウェア中断点
- ・ (BREAKを使用する)無制限数のプログラム中断点 (ATmega128[A]を除く)

このデバッグ インターフェースに関する特別な考慮については19頁の「Atmel megaAVR OCD (JTAG)」をご覧ください

#### 4.3.4. Atmel megaAVR/tinyAVR OCD (デバック WIRE)

デバッグWIRE OCDは小ピン数のAtmel AVRデバイス用に特に設計された制限された機能一式を持つ特殊化したOCD部です。これは以下の機能を支援します。

- ・完全なプログラムの流れ制御
- ・(BREAKを使用する)無制限数の使用者プログラム中断点
- ・目的対象クロックに基づく自動転送速度形態設定

このデバッグ インターフェースに関する特別な考慮については19頁の「Atmel megaAVR OCD (JTAG)」をご覧ください

#### 4.3.5. ARM CoreSight構成部

Cortex-Mに基づくAtmel ARMマイクロコントローラはOCD構成部に適合するCoreSight™を実装します。これらの構成部の機能はデバイス毎に変わり得ます。更なる情報についてはデバイスのデータシートを調べれください。

# 5. ハート・ウェア説明

#### 5.1. LED

Atmel-ICEの上覆いは現在のデバックiまたはプログラミングiの作業の状態を示す3つのLEDを持ちます。

表5-1. LED					
LEC	機能	説明			
左	目的対象 電源	目的対象の電源がOKの時に緑。点滅は目的対象電源異常を示します。プログラミング/デバッグ作業の接続が開始するまで点灯しません。			
中央	主電源	主基板の電源がOKの時に <mark>赤</mark>			
右	状態	目的対象走行時に緑。目的対象停止時に橙			



#### 5.2. 背面

Atmel-ICEの背面はUSBマイクロBコネクタを収容します。



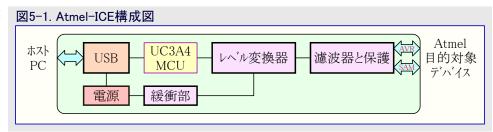
#### 5.3. 底覆い

Atmel-ICEの底覆いは通番と製造日付を示す張り札を持ちます。技術支援を求める時にこれら詳細を含めてください。



#### 5.4. 基本構造説明

Atmel-ICEの基本構造は「図5-1. Atmel-I CE構成図」で示されます。





#### 5.4.1. Atmel-ICE主基板

電力はUSBハスからAtmel-ICEへ供給され、降圧スイッチング調整器によって3.3Vに調整されます。VTGピンは基準電圧入力としてだけ使用され、基板上のレヘブル変換器の可変電圧側に独立した電力を供給します。Atmel-ICE主基板の心臓部は処理される作業に依存して1~60MHz間で走行するAtmel AVR UC3マイクロコントローラのAT32UC3A4256です。このマイクロコントローラはデブッカンとの高いデータ単位処理量を許す、チップ上のUSB 2.0高速(High speed)部を含みます。

Atmel-ICEと目的対象デバイス間の通信は目的対象の動作電圧とAtmel-ICEの内部電圧レベル間の信号をシフトする一揃いのレベル変換器を通して行われます。また、信号経路には過電圧保護ツェナー ダイオード、直列終端抵抗、誘導性濾波器、ESD保護ダイオードがあります。例えAtmel-ICEへードウェアが5.0Vよりも高い電圧駆動できなくでも、全ての信号チャネルは1.62~5.5Vの範囲で動作することができます。最大動作周波数は使用する目的対象インターフェースに従って変わります。

#### 5.4.2. Atmel-ICE目的対象コネクタ

Atmel-ICEはアクティブ探針を持ちません。直接またはいくつかのキットに含まれるアダブタのどちらかで目的対象に接続するのに50mil IDCケーブルが使用されます。配線とアダブタのより多くの情報については「ATmel-ICEの組み立て」項をご覧ください。

#### 5.4.3. Atmel-ICE目的対象コネクタ部品番号

Atmel-ICE 50mil IDCケーブルを目的対象基板へ直接接続するため、どの標準50mil 10ピン ヘッダも充分であるべきです。それらがこのキットに含まれるアダプタ基板で使用されるように、目的対象への接続時に正しい向きを保証するため、込み栓付きヘッダの使用が勧告されます。

SAMTECからのこのヘッタの部品番号はFTSH-105-01-LDV-K-A-Pです。

# 6. ソフトウェア統合

#### 6.1. Atmel Studio

#### 6.1.1. Atmel Studioでの統合

Atmel StudioはWindows環境でAtmel AVR応用を書いてディックするための統合開発環境(IDE:Integrated Development Environmen t)です。Atmel Studioはプロジェクト管理ツール、ソース ファイル エディタ、シミュレータ、アセンフラとC/C++用前処理部、エミュレーション、チップ・上ディックで を提供します。

Atmel Studio 6.2またはそれ以降版はAtmel-ICEと共に使用されなければなりません。

#### 6.1.2. プログラミング 任意選択

Atmel StudioはAtmel-ICEを使用してAtmel AVRとAtmel SAM ARMデバイスのプログラミングを支援します。プログラミング ダイアログは選択した目的対象デバイスに従ってJTAG、aWire、SPI、PDI、TPI、SWDの動作を使用するように形態設定することができます。

クロック周波数形態設定時、各種インターフェースと目的対象系統に対して以下の各種規則が適用されます。

- ・SPIプログラミングは目的対象クロックを利用します。そのクロック周波数を目的対象デバイスが現在走行している周波数の1/4未満に形態設定してください。
- ・Atmel megaAVRデバイスでのJTAGプログラミングは書き込み器によってクロック駆動されます。これはプログラミング クロック周波数がデバイス それ自身の最大動作周波数(通常、16MHz)に制限されることを意味します。
- ・JTAGとPDIの両インターフェースでのAVR XMEGAプログラミングは書き込み器によってクロック駆動されます。これはプログラミング クロック周波数がデバイスそれ自身の最大動作周波数(通常、32MHz)に制限されることを意味します。
- ・JTAGインターフェースでのAVR UC3プログラミングは書き込み器によってクロック駆動されます。これはプログラミング、クロック周波数がデバイスそれ自身の(33MHzに制限される)最大動作周波数に制限されることを意味します。
- ・aWireインターフェースでのAVR UC3プログラミングは書き込み器によってクロック駆動されます。最適周波数は目的対象ディイスのSABバス 速度によって与えられます。Atmel-ICEディッカはこの判定基準に合うようにaWireのボーレートを自動的に調節します。通常必要ない としても、使用者は(例えば、雑音環境で)必要な場合に最大ボーレートを制限することができます。
- ・SWDインターフェースでのSAM ARMプログラミングは書き込み器によってクロック駆動されます。Atmel-ICEで支援される最大周波数は 2MHzです。周波数は目的対象CPU周波数× $10(f=10\times f_{sysclk})$ を超えるべきではありません。



#### 6.1.3. デバッグ任意選択

Atmel Studioを使用してAtmel AVRデバイスをデバッグする時に、プロジェクトプロパティウィンドウ内の'Tool'タブはいくつかの重要な形態設定任意選択を含みます。更なる説明が必要な任意選択は以下です。

・目的対象クロック周波数(Target Clock Frequency)

JTAGインターフェースでAtmel megaAVRデバイスの信頼に足るデバックを達成するには目的対象クロック周波数の正確な設定が重要です。この設定はデバックされる応用の目的対象AVRデバイスの最低動作周波数の1/4未満であるべきです。より多くの情報については19頁の「Atmel megaAVR OCD (JTAG)」をご覧ください。

デバック WIRE目的対象デバイスでのデバック 作業は目的対象デバイスそれ自身によってクロック駆動され、故に周波数設定は必要ありません。Atmel-ICEはデバッグ 作業の開始で通信用の正しいボーレートを自動的に選択します。けれども、雑音性のデバッグ 環境に関連した確実性の高い問題を経験した場合、デバック WIRE速度をそれの 推奨 (recommended) 設定の何分の1かに強制することが可能です。

AVR XMEGA目的対象デバイスのデバッグ作業はデバイスそれ自身の最大速度(通常32MHz)までクロック駆動することができます。

JTAGインターフェースでのAVR UC3目的対象デバイスのデバックで作業はデバイスそれ自身の(33MHzに制限される)最大速度までクロック駆動することができます。けれども、最適周波数は目的対象デバイスの現在のSABクロックより僅かに低くなります。

aWireインターフェースでのUC3目的対象デバイスのデバッグ作業はAtmel-ICEそれ自身によって最適ボーレートへ自動的に調節されます。 けれども、雑音性のデバッグ環境に関連した確実性の高い問題を経験した場合、aWire速度を形態設定可能限度以下に強制する ことが可能です。

SWDインターフェースでのSAM ARM目的対象デバイスのデバック作業はCPUクロックの10倍(最大2MHzに制限)までクロック駆動することができます。

• **EEPROM保護**(Preserve EEPROM)

デバッグ作業前に目的対象の再書き込み中にEEPROMの消去を避けるにはこの任意選択を選択してください。

・外部リセット使用(Use External Reset)

目的対象がJTAGインターフェースを禁止する場合、プログラミング中に外部リセットがLowに引かれなければなりません。外部リセットを使用するかどうかを繰り返し問われるのを避けるにはこの任意選択を選択してください。

# 7. コマント、行ユーティリティ

Atmel StudioはAtmel-ICEを使用して目的対象をプログラミングするのに使用することができるatprogramと呼ばれるコマント・行ユーティリティと共に来ます。Atmel Studioのインストール中にスタート メニューのAtmelフォルタ・内にAtmel Studio 6.2 Command Promptと呼ばれるショートカットが作成されます。このショートカットのタ・ブ・ル クリックにより、コマント・プロンプトが開き、プログラミング・命令を入力することができます。コマント・行ユーティリティはAtmel Studioインストール パス内のAtmel¥Atmel Studio 6.2¥atbackend¥フォルタ・内にインストールされます。

コマント、行ユーティリティのより多くのヘルプを得るには命令: atprogram --help を入力してください。

# 8. 高度なデバッグ技術

# 8.1. Atmel AVR UC3目的対象

#### 8.1.1. EVTI/EVTOの使い方

EVTIとEVTOのピンはAtmel-ICEでアクセスできません。けれども、それらは他の外部装置と共に未だ使用することができます。 EVTIは以下の目的で使用することができます。

- ・目的対象は外部事象への応答で実行の停止を強制することができます。DCレジスタ内の制御での事象(EIC:Event In Control)ビットが'01'を書かれる場合、EVTIピンでのHigh→Low遷移が中断点(ブレーケポイント)状態を生成します。これが起こる時にDS内の外部中断点(EXB:External Breakpoint)ビットが設定(1)されます。
- ・追跡同期メッセージ生成。Atmel-ICEによって使用されません。

EVTOは以下の目的で使用することができます。

- ・CPUがデ`ハ`ック`動作へ移行したことを指示。DC内のEOSビットの'01'設定は、目的対象デ`ハ`イスがデ`ハ`ック`動作移行時に1CPUクロック 周期間Lowへ引かれることをEVTOピンに起こします。この信号は外部オシロスコープ用の起動元として使用することができます。
- ・CPUが中断点または監視点に到達したことを指示。対応する中断点/監視点制御レシ、スタ内のEOCビットの設定により、中断点または監視点の状態がEVTOピンで示されます。DC内のEOSビットはこの機能を許可するために'10'に設定されなければなりません。そして監視点タイミングを調べるためにEVTOピンは外部オシロスコープに接続することができます。
- ・ 追跡タイミング信号生成。Atmel-ICEによって使用されません。



#### 8.2. デバッグWIRE目的対象

#### 8.2.1. ソフトウェア中断点

デバックWIRE OCDはAtmel megaAVR (JTAG) OCDと比べた時に徹底的に縮小されています。これはデバック目的に使用者に対して利用可能などんなプログラム カウンタ中断点(ブレーク ポイント)比較器も持たないことを意味します。 カーソルまで実行や一段実行の目的用にこのような比較器が1つ存在しますが、使用者中断点はハートウェアで支援されません。

代わりに、デバッカはAtmel AVRのBREAK命令を利用しなければなりません。この命令はフラッシュメモリに置かれ、それが実行のために読み込まれた時にAVR CPUを停止動作へ移行させます。デバッグ中に中断点を支援するため、デバッカは使用者が求める中断点の点でフラッシュメモリ内にBREAK命令を挿入しなければなりません。元の命令は後で置き換えるために貯えられなければなりません。BREAK命令での一段実行時、デバッガはプログラムの動きを維持するために貯えられた元の命令を実行しなければなりません。極端な場合では、BREAKがフラッシュメモリから取り去られて後で置換されなければなりません。これら全ての筋書は中断点からの一段実行時に明白な遅延を引き起こし得て、目的対象クロック周波数が非常に低い時に悪化されるでしょう。

故に可能な以下の指針を守ることが推奨されます。

- ・デバック・中、常に可能な限り高い周波数で目的対象を動かしてください。デバックWIRE物理インターフェースは目的対象クロックからクロック 駆動されます。
- ・各1つが目的対象で置換されるべきフラッシュページを必要とするため、中断点の追加と削除を最小とするよう試みてみてください。
- ・フラッシュページの書き込み操作数を最小にするため、同時に少数の中断点を追加または削除するよう試みてください。
- ・可能なら、2語命令に中断点を配置することを避けてください。

# 9. 特別な考慮

#### 9.1. Atmel AVR XMEGA OCD

#### OCDとクロック駆動

MCUが停止動作へ移行すると、MCUクロックとしてOCDクロックが使用されます。OCDクロックはJTAGインターフェースが使用されている場合にJTAGのTCK、またはPDIインターフェースが使用されている場合にPDI\_CLKのどちらかです。

#### 停止動作での入出力単位部

初期のAtmel megaAVRデバイスと対照的に、XMEGAの入出力単位部は停止動作で停止されます。これはUSART送信が中断され、計時器が停止されることを意味します。

#### ハードウェア中断点

2つのアドレス比較器と2つの値比較器で4つのハードウェア中断点(ブレーク ポイント)比較器があります。 これらは或る制限を持ちます。

- ・全ての中断点は同じ形式(プログラムまたはデータ)でなければなりません。
- ・全てのデータ中断点は同じメモリ領域(I/O、SRAM、またはXRAM)でなければなりません。
- ・アドレス範囲が使用される場合は1つの中断点だけしかできません。

以下は設定し得る各種組み合わせです。

- 2つの単一データまたはプログラムアドレスの中断点
- ・1つのデータまたはプログラムアトレスの範囲中断点
- ・ 単一値比較を持つ2つの単一データ アドレス中断点
- ・アドレス範囲、値範囲、または両方を持つ1つのデータ中断点

Atmel Studioは中断点を設定できない場合に何故かを告げます。ソフトウェア中断点が利用可能な場合、データ中断点がプログラム中断点より上の優先権を持ちます。

#### 外部リセットとPDI物性

PDI物性インターフェースはクロックとしてリセット線を使用します。デバック・時、リセットのプルアップは10kΩに、より大きく、または取り外されるべきです。どのリセットコンデンサも取り去られるべきです。他の外部リセット元は切断されるべきです。

# ATxmegaA1改訂Hとそれ以前版に対する休止でのデバッグ

ATxmegaA1系の初期版にはデバイスが或る休止動作中に許可されたOCDが妨げられるバグが有りました。デバッグに戻るのに使用する2つの方法があります。

- Tools メニューで Atmel-ICE Options へ行き、"Always activate external reset when reprogramming device"を許可してください。
- チップ消去を実行してください。

このバグを引き起こす休止動作は以下です。

- ・ハ。ワータ・ウン
- ・パワーセーブ
- スタンバイ
- 拡張スタンバイ



#### 9.2. Atmel megaAVR OCDとデバックWIRE OCD

#### 入出力周辺機能

殆どの周辺機能は例えプログラム実行が中断点(ブレーク ポイント)によって停止されても、走行を続けます。例: UART送信中に中断点に到達した場合、その送信は完了されて対応するビットが設定されます。送信完了(TXC)フラグが設定(1)され、例え実際のデバイスでは通常、より遅くに起こるとしても、コードの次の単一段実行で利用可能になります。

全ての入出力単位部は次の2つの例外付きで停止動作で走行を継続します。

- ・ タイマ/カウンタ (ソフトウェア前処理部を使用して形態設定可能)
- ・ ウォッチドッグ タイマ (デ`ハ`ック`中のリセットを防ぐため、常に停止)

#### 単一段実行の入出力アクセス

入出力が停止動作で走行を続けるため、或るタイミングの問題を避けるために注意が払われるべきです。例えば次のコードです。

OUT PORTB, \$AA IN TEMP, PINB

このコードの通常走行時、データはIN操作によって採取される時に物理的に未だピンにラッチされていないため、TEMPレジスタは\$AAを読み戻しません。PINレジスタに正しい値が存在するのを保証するには、OUTとINの命令間にNOP命令が置かれなければなりません。

けれども、OCDを通してこの機能を単一段実行すると、例え単一段実行中にコアが停止されていても、入出力が全速で走行するので、このコードは常に\$AAを与えます。

#### 単一段実行とタイミング

或るレシ、スタは制御信号許可後に与えられた周期数内に読みまたは書きが必要です。停止動作でI/Oクロックと周辺機能が全速度走行を続けるため、そのようなコートを通した単一段実行はタイミング、必要条件に合致しないでしょう。2つの単一段実行間で、I/Oクロックは100万周期走行するかもしれません。このようなタイミング、必要条件で成功裏のレジ、スタを読みまたは書きを行うには、全速でデバイスを走らせる非分断操作として読みまたは書きの全体手順が実行されるべきです。これはコート、を実行するのにマクロまたは関数を使用する、またはデバッグ、環境でカーソルまで実行の機能を使用することによって行うことができます。

#### 16ビット レジスタのアクセス

Atmel AVR周辺機能は代表的に8ビット データ バス経由でアクセスすることができる多数の16ビット レジスタ(例えば、16ビット タイマ/カウンタのTCNTn)を含みます。16ビット レジスタは2つの読みまたは書きの操作を用いてバイト アクセスされなければなりません。16ビット アクセスの中間での中断、またはこの状況を通しての単一段実行は誤った値に帰着するかもしれません。

#### 制限されたI/Oレジスタ アクセス

或るレシ、スタはそれらの内容に影響を及ぼさずに読むことができません。このようなレシ、スタは読むことによって解除(0)されるフラグを含むそれらや、緩衝されたデータレシ、スタ(例えば、UDR)を含みます。OCDデバック、の意図された非侵入的性質を守るため、ソフトウェア前処理部は停止動作時にこれらのレシ、スタの読み込みを防ぎます。加えて、いくつかのレシ、スタは副作用を起こすことなく、安全に書くことができません。それらのレシ、スタは読み出し専用です。例えば、以下です。

- ・何れかのビットへの'1'書き込みによって解除(0)されるフラグのフラグレジスタ
- ・UDRとSPDRは単位部の状態に影響を及ぼすことなく読むことができません。これらのレジスタはアクセス不能です。

#### 9.2.1. Atmel megaAVR OCD (JTAG)

#### ソフトウェア中断点

ATmega128[A]は初期版のOCD単位部を含むため、ソフトウェア中断点(ブレーク ポーイント)用BREAK命令の使用を支援しません。

#### JTAGクロック

目的対象クロック周波数はデバッグ作業を始める前にソフトウェア前処理部で正確に指定されなければなりません。同期化の理由に関して、JTAGのTCK信号は信頼性に足るデバッグのために目的対象クロック周波数の1/4未満でなければなりません。JTAGインターフェース経由のプログラミング時、TCK周波数は目的対象デバイスの最大周波数評価によって制限され、使用される実際のクロック周波数ではありません。

内部RC発振器使用時、周波数がデバイス毎に変わ得て、温度やVCCの変化によって影響を及ぼされることに注意してください。目的対象クロック周波数を指定する時は控え目に(確実性を高く)してください。

ソフトウェア前処理部を使用して目的対象クロック周波数を設定する方法の詳細については17頁の「**デバック・任意選択**」をご覧ください。

#### JTAGENとOCDENのヒュース゛

JTAGインターフェースは既定によってプログラム(0)されているJTAGENヒューズによって許可されます。これはJTAGプログラミングインターフェースへのアクセスを許します。この機構を通して、OCDENヒュースをプログラム(0)することができます(既定でのOCDENは非プログラム(1))。これはデバイスのデバッグを容易にするためにOCDへのアクセスを許します。ソフトウェア前処理部は作業終了時にOCDENヒューズが非プログラム(1)にさせられることを常に保証し、それによってOCD単位部による不必要な電力消費を制限します。JTAGENヒューズが意図せずに禁止された場合、SPIまたはPPのプログラミング法を使用してのみ再許可することができます。

JTAGENヒュースがプログラム(0)されたなら、JTAGインターフェースはJTDビットを設定(1)することによって未だファームウェアで禁止することができます。これはデバッグ不可コードにし、デバッグ作業を試みる時に実行されべきではありません。デバッグ作業開始時にこのようなコードが既に実行された場合、Atmel-ICEは接続中にRESET線を有効にします。この線が正しく配線されているなら、目的対象AVRデバイスをリセットに強制し、それによってJTAG接続を許します。



JTAGインターフェースが許可された場合、JTAGピンは代替ピン機能に使用することができません。それらはプログラムコードからJTDビットの設定(1)、またはプログラミング インターフェースを通してJTAGENヒュースでの解除(1)のどちらかによってJTAGインターフェースが禁止されるまでJTAG専用ピンに留まります。

注: JTDビットの設定(1)によってJTAGインターフェースを禁止するコードを走行するデ゙バイスでRESET線を有効にしてJTAGインターフェースを再許可することをAtmel-ICEに許すために、プログラミング ダイアログとデ゙バッグ任意選択ダイアログの両方で"use external reset"チェックボックスのチェックを確実にしてください。

#### IDR事象

応用プログラムがディックでされつつあるAVRディイスのOCDRレシ、スタにハイトデータを書く時に、Atmel-ICEはこの値を読み出してそれをソフトウェア前処理部のメッセーシ、ウィントウに表示します。IDRレシ、スタは50ms毎にポーリングされ、故により高い繰り返しでの書き込みは信頼に足る結果を生じません。ディック、中にAVRディイスが電力を失うと、偽のIDR事象が報告され得ます。これは目的対象電圧がAVRの最低動作電圧以下に落ちる時にAtmel-ICEが未だディイスをポーリングし得るために起こります。

#### 9.2.2. デバッグWIRE OCD

デブッグWIRE(dW)ピンは物理的に外部リセット(RESET)と同じピンに配置されます。従ってデブッグWIREインターフェースが許可される時に外部リセット元は支援されません。

デバック、WIREインターフェースが機能するためには、目的対象デバイスでデバック、WIRE許可(DWEN)とユースが設定(0)されなければなりません。このヒュース、はAtmel AVRデバイスが工場から出荷される時に既定によって非プログラム(1)にされます。デバック、WIREインターフェースそれ自身はこのヒュース、を設定することができません。DWENヒュース、を設定するにはSPI動作が使用されなければなりません。ソフトウェワ前処理部は必要なSPIピンが接続されていればこれを自動的に処理します。Atmel Studioのプログラミング、ダイアログからSPIプログラミングを使用することもできます。以下の2つのどちらかを行います。

- ・デ・ハック、WIRE部でデ・ハック・作業の開始を試みてください。デ・ハック、WIREインターフェースが許可されていなければ、Atmel Studioは再試 行を提供するか、またはSPIプログラミンク・を使用してデ・ハック、WIREを許可しようと試みます。 完全なSPIヘッタ・接続があれば、デ・ハック・ WIREが許可され、目的対象で電源のOFF/ONを問われるでしょう。 これは効果を得るべくヒュース・を変更するのに必要とされます。
- ・SPI動作でプログラミング、ダイアログを開き、識票が正しいディイスと一致することを確認してください。ディック、WIREを許可するために DWENヒュース、をチェックしてください。
- 注: SPIENヒューズがプログラム(0)され、RSTDISBLヒューズが非プログラム(1)のままにされていることが重要です。これを行わないことはデバッ グWIRE動作でデバイスを動作停止にし、DWEN設定を元に戻すのに高電圧プログラミングが必要とされます。

デバック、WIREインターフェースを禁止するには、DWENtュース、を非プログラム(1)にするのに高電圧プログラムを使用してください。代わりに、デバック、WIREを一時的に禁止するのにデバック、WIREそれ自身を使用し、SPIENtュースが設定(0)されていれば、SPIプログラミング、実行を許します。

- 注: SPIENヒューズがプログラム(0)のままにされていない場合、Atmel Studioはこの操作を緩衝することができず、高電圧プログラミングが使用されなければなりません。
- ・ デ、バック・作業の間、'Debug'メニューから'Disable debugWIRE and Close'メニュー任意選択を選んでください。 デ、バック WIREが一時的に禁止され、Atmel StudioはDWENヒュース を非プログラム(1)にするのにSPIプログラミングを使用します。

プログラム(0)されたDWENヒュースがあることは全ての休止動作で走行することをクロック系のいくつかの部分に許します。これは休止動作間のAVRの消費電力を増やします。従ってデバッグWIREが使用されない時は常にDWENヒュースが禁止されるべきです。

デバッグWIREが使用される目的対象応用PCBの設計時、正しい動作のために以下の考慮をしなければなりません。

- ・dW(RESET)線のプルアップ 抵抗は10kΩよりも小さく(強力で)あってはなりません。プルアップ 抵抗はディブッカブ ツールがこれを提供するため、機能的にディブッグ WIREに必要ではありません。
- ・RESETピンの直接VCC接続はデバッグWIREインターフェースを失敗させ、Atmel-ICEへのハードウェア障害に帰着するかもしれません。
- ・RESETt°ンに接続されるどの安定化コンテンサも、それらがインターフェースの正しい動作を妨げるため、デハックWIRE使用時に切断されなければなりません。
- ・全ての外部リセット元またはREEST線上の他の活性な駆動部は、それらがインターフェースの正しい動作を妨げるため、切断されなければなりません。

目的対象デバイスの施錠ビットを決してプログラム(0)してはなりません。デバッグWIREインターフェースは正しく機能するために施錠ビットの解除(1)が必要です。

#### 9.3. Atmel AVR UC3 OCD

#### JTAGインターフェース

いくつかのAtmel AVR UC3デバイスでJTAGポートは既定で許可されません。これらのデバイス使用時、Atmel-ICEがJTAGインターフェースを許可することをできるようにRESET線を正しくすることが重要です。

#### aWireインターフェース

aWire通信のボーレートはデータがそれら2つの領域間で同期されなければならないので、システム クロックの周波数に依存します。Atmel-IC Eはシステム クロックがより低いことを自動的に検知し、それに従ってボーレートを再校正します。自動校正は8kHzのシステム クロック周波数へ落とすように動くだけです。デ、バッグ作業中のより低いシステム クロックへの切り替えは目的対象との交信を失わせるかもしれません。



必要とされるなら、aWireのボーレートはaWireクロック項目を設定することによって制限することができます。自動検出は未だ動きますが、 上限値は結果を強制されるでしょう。

RESETピンに接続されるどの安定化コンデンサも、それらがインターフェースの正しい動作を妨げるため、aWire使用時に切断されなければなりません。この線上の弱い(10kΩまたはより高い)外部プルアップが推奨されます。

#### 遮断休止動作

いくつかのAVR UC3デバイスは1.8Vに調整された入出力線とで3.3V供給動作で使用することができる内部調整器を持ちます。これは内部調整器がコアと殆どの入出力の両方に給電することを意味します。Atmel-ICEはこの調整器がOFFにされる遮断休止動作(Shutdown sleep mode)を支援しません。換言すると、この休止動作はデバッグ中に使用することができません。デバッグ中にこの休止動作の使用が必要条件なら、代わりにAtmel AVR ONE!デバッカを使用してください。

#### 9.4. SAM/CoreSight OCD

いくつかのSAMデバイスは完全なチプ消去と保護ビットが設定されたデバイスの解錠の実行を有効にするERASEピンを含みます。このピン はどのデバッグ ヘッダにも配線されず、故にAtmel-ICEはデバイスの解錠が不可能です。このような場合、使用者はデバッグ作業を開始する前に消去を実行すべきです。

#### JTAGインターフェース

RESET線はAtmel-ICEがJTAGインターフェースを許可することができるよう、常に接続されるべきです。

#### SWDインターフェース

RESET線はAtmel-ICEがSWDインターフェースを許可することができるよう、常に接続されるべきです。

# 10. ファームウェア格上げ更新

ファームウェアを格上げ更新する方法の情報についてはAtmel Studio(使用者の手引き)でAtmel Studio使用者の手引きをご覧ください。

# 11. 公開履歴と既知の問題

# 11.1. 新規情報

Ateml-ICEは新製品!

#### 11.2. ファームウェア改訂履歴

#### 11.2.1. Atmel Studio 6.2

表11-1. 本公開での新規事項			
公開基盤	Atmel Studio 6.2 (最終版)		
ファームウェア版	1.13		
新機能	なし		
修正	・発振器校正命令を修正 ・デバックWIREの信頼性を改善		

#### 11.2.2. Atmel Studio 6.2 $\beta$

表11-2. 本公開での新規事項		
公開基盤	Atmel Studio 6.2 ( $\beta$ )	
ファームウェア版	1.09	
新機能	Atmel-ICEの初版公開	
修正	N/A	

# 11.3. Atmel-ICEに関する既知の問題

# 11.3.1. Atmel AVR XMEGA OCD特有問題

・ATxmegaA1系については改訂Gまたはそれ以降版だけが支援されます。

#### 11.3.2. Atmel megaAVR/tinvAVR OCD特有問題

・デバックで業中のATmega32U6での電源ON繰り返しはデバイスとの通信中断を引き起こすかもしれません。

#### 11.4. 支援デバイス

全てのAtmelツールに対する完全な支援デバイス表についてはAtmel Studio(使用者の手引き)で"支援デバイス"をご覧ください。



# 12. 製品適法性

#### 12.1. RoHSとWEEE

Atmel-ICE(全キット)とそれの付属品はRoHS指令(2002/95/EC)とWEEE指令(2002/96/EC)の両方に従って製造されます。

#### 12.2. CEとFCC

Atmel-ICE本体は以下ような必須の必要条件とその他の関連指令条項に従って検査されています。

- · 2004/108EC(B級)指令
- · FCC区分15副区分B
- 2002/95/EC(RoHS,WEEE)

評価には以下の規格が使用されます。

- EN 61000-1 (2007)
- EN 61000-3 (2007) + A1 (2011)
- FCC CFR 47区分15 (2013)

技術構成ファイルは以下に置かれます。

Atmel Norway Vestre Rosten 79 7075 Tiller

全ての努力がこの製品からの電磁放射を最小にさせました。けれども、或る条件下で、システム(目的対象応用回路に接続された本製品)は前述の規格によって許される最大値を超える個別電磁成分周波数を放射するかもしれません。この放射の周波数と大きさは使用される製品と目的対象応用の配置と配線を含む様々な要素によって決められます。

# 13. 資料改訂

資料改訂	日付	注釈
42330A	2014年7月	初版資料公開















Atmel Corporation 1600 Technology Drive, San Jose, CA 95110 USA TEL:(+1)(408) 441-0311 FAX: (+1)(408) 436-4200 www.atmel.com

© 2014 Atmel Corporation. / 改訂:42330A-MCU-07/2014

Atmel®、Atmelロプとそれらの組み合わせ、Enabling Unlimited Possibilities®、AVR®、AVR Studio®、megaAVR®、tinyAVR®、XMEGA®とその他は米 国及び他の国に於けるAtmel Corporationの登録商標または商標です。ARM®、ARM Connected®、Cortex®ロゴとその他はARM Ltd.の登録商標ま たは商標です。Windows®は米国と他の国に於けるMicrosoft Corporationの登録商標です。他の用語と製品名は一般的に他の商標です。

お断り: 本資料内の情報はAtmel製品と関連して提供されています。本資料またはAtmel製品の販売と関連して承諾される何れの知的所有権も禁 反言あるいはその逆によって明示的または暗示的に承諾されるものではありません。Atmelのウェブサ仆に位置する販売の条件とAtmelの定義での 詳しい説明を除いて、商品性、特定目的に関する適合性、または適法性の暗黙保証に制限せず、Atmelはそれらを含むその製品に関連する暗示 的、明示的または法令による如何なる保証も否認し、何ら責任がないと認識します。たとえAtmelがそのような損害賠償の可能性を進言されたとし ても、本資料を使用できない、または使用以外で発生する(情報の損失、事業中断、または利益と損失に関する制限なしの損害賠償を含み)直 接、間接、必然、偶然、特別、または付随して起こる如何なる損害賠償に対しても決してAtmelに責任がないでしょう。Atmelは本資料の内容の正 確さまたは完全性に関して断言または保証を行わず、予告なしでいつでも製品内容と仕様の変更を行う権利を保留します。Atmelはここに含まれた 情報を更新することに対してどんな公約も行いません。特に別の方法で提供されなければ、Atmel製品は車載応用に対して適当ではなく、使用さ れるべきではありません。Atmel製品は延命または生命維持を意図した応用での部品としての使用に対して意図、認定、または保証されません。

安全重視、軍用、車載応用のお断り: Atmel製品はAtmelが提供する特別に書かれた承諾を除き、そのような製品の機能不全が著しく人に危害を 加えたり死に至らしめることがかなり予期されるどんな応用("安全重視応用")に対しても設計されず、またそれらとの接続にも使用されません。安全 重視応用は限定なしで、生命維持装置とシステム、核施設と武器システムの操作用の装置やシステムを含みます。Atmelによって軍用等級として特に明確 に示される以外、Atmel製品は軍用や航空宇宙の応用や環境のために設計も意図もされていません。Atmelによって車載等級として特に明確に示 される以外、Atmel製品は車載応用での使用のために設計も意図もされていません。

# © HERO 2015.

本応用記述はAtmelのAtmel-ICE使用者の手引き(Rev.42330A-7/2014)の翻訳日本語版です。日本語では不自然となる重複する形容表現は省略 されている場合があります。日本語では難解となる表現は大幅に意訳されている部分もあります。必要に応じて一部加筆されています。頁割の変更 により、原本より頁数が少なくなっています。

必要と思われる部分には()内に英語表記や略称などを残す形で表記しています。

青字の部分はリンクとなっています。一般的に<mark>赤字</mark>の0,1は論理0,1を表します。その他の<mark>赤字</mark>は重要な部分を表します。